# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-101311

(43) Date of publication of application: 04.04.2003

(51)Int.Cl.

H01P 3/08 H01P 1/00

(21)Application number: 2001-287463

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

20.09.2001

(72)Inventor: MASUDA KOICHIRO

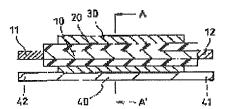
TOYA HIROKAZU SATO MASAHARU

## (54) SHIELDED STRIP LINE TYPE ELEMENT

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shielded strip line type element that is low in impedance in a high-frequency region of, particularly, ≥100 MHz and is improved in operating speed and raised in frequency so that the element may mainly become ideal as the bypass element or decoupling element of a noise filter.

SOLUTION: A dielectric oxide coating film 20 is formed on the surface of a metallic sheet 10 made of aluminum, and a conductive high polymer layer 31 is provided on the film 20 so as to cover the sheet 10 and film 20. The high polymer layer 31 is formed of a polyaniline doped with a paratoluensulfonic acid. A conductive carbon paste layer 32 10:金属板 and a silver paste layer 33 are provided on the outside of the high polymer layer 31, and a metallic sheet 40 composed 4:. 42;雅森河州城子 of copper foil is laminated upon the silver paste layer 33. In addition, anode lead terminals 11 and 12 are connected to both ends of the metallic sheet 10 and both end sections of the metallic sheet 40 are constituted in cathode lead terminals 41 and 42.



#### **LEGAL STATUS**

Date of request for examination

28.05.2002

[Date of sending the examiner's decision of

25.05.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of 2004-013149 rejection]

40. **Lak** 

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

24.06.2004

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出職公開發号 特開2003-101311

(P2003-101311A)

(43)公隣日 平成15年4月4日(2003.4.4)

(51) Int.CL7		織別記号	FI		ラーマユード(参考)
ногр	3/08		HOIP	3/08	5 J 0 1 1
	1/00			1/00	Z 5J014

#### 審査請求 有 請求項の数7 OL (全 12 頁)

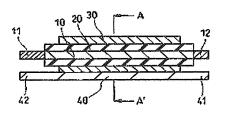
(21)出顯番号	特國2001-287463(P2001-287463)	(71)出廢人	000004237
			日本和気株式会社
(22)出願日	平成13年9月20日(2001.9.20)		東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者	增田 發一郎
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		1,0	式会社内
		(72)発明者	遠矢 弘和
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
			式会社内
		(74)代理人	
		(14) (44)	<b>弁理士 藤巻 正</b> 嶽
			万建工 摩告 正然
		<b> </b>	最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 シールドストリップ線路型業子

### (57)【要約】

【課題】 特に100MHz以上の高周波数領域におけるインピーダンスが低く、主としてノイズフィルタのバイバス素子又はデカップリング用素子として好適な高速化及び高周波数化を図ったシールドストリップ線路型素子を提供する。

【解決手段】 アルミニウムからなる金属板10を設け、金属板10の表面に誘電体酸化皮膜20を形成し、 導電性高分子層31を金属板10及び誘電体酸化皮膜20を覆うように設ける。 導電性高分子層31はパラトルエンスルホン酸をドーパントとするポリアニリンにより形成する。 導電性高分子層31の外側に、 導電性カーボンペースト層32及び銀ペースト層33を設け、銀ペースト層33には銅箔からなる金属板40を重ねる。また、金属板10の両端に陽電極引出端子11及び12を接続し、金属板40の両端部を陰電極引出端子41及び42とする。



10;金鷹振

11、12、;陶章起引出指于

20;黔福体酸化皮质

30;漢窓休餐

40;金屬級

41、42;職電極引出網子

特開2003-101311

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 高周波電流が癒れての高周波電流が癒れる方向に直交する断面の形状が前記電流方向において実質的に一定である弁作用金属からなる金属部材と、この金属部材の表面に形成された誘電体酸化皮膜と、この誘電体酸化皮膜を狭んで前記金属部材の周囲を囲むように設けられた導電体圏と、を有することを特徴とするシールドストリップ簿路型素子。

【請求項2】 前記断面の形状が矩形であることを特徴とする請求項1 に記載のシールドストリップ線路型素子。

【請求項3】 前記断面の形状が円形であることを特徴とする請求項1 に記載のシールドストリップ複路型素子。

【請求項4】 前記断面の形状が輪形であることを特徴とする請求項1 に記載のシールドストリップ線路型素 そ

【請求項5】 前記弁作用金属がアルミニウム。アルミニウム台金、タンタル、タンタル台金。ニオブ及びニオブ合金からなる群から選択された1種又は2種以上の金 20 属からなることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のシールドストリップ線路型素子。

【請求項6】 前記導電体層が導電性高分子からなることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のシールドストリップ複踏型素子。

【請求項7】 前記導電性高分子がポリピロール、ポリチオフェン及びポリアニリン並びにこれらの誘導体からなる群から選択された1種又は2種以上の物質からなることを特徴とする請求項6に記載のシールドストリップ 線路型素子。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、電子基板上に実装されるシールドストリップ線路型素子に関し、特に、主としてノイズフィルタ用バイパス素子又は電源デカップリング用素子に好適な高速化及び高周波数化を図ったシールドストリップ線路型素子に関する。

[0002]

【従来の技術】科学技術の進歩に伴って、電子機器の小型化及び高性能化が求められている。これは、例えばスイッチング電源及びデジタル信号処理回路部品においては、クロック周波数を高周波数化することにより達成されるが、それに伴って回路、特に電源回路に流れる高周波電流が増大し、電磁辐射の増大及び信号品質の低下が顕著となる。このため、ノイズフィルタ用バイバス素子及び電源デカップリング用素子に対する性能の要求は厳しくなる一方である。

ンタル又はアルミニウム等の弁作用金属の多孔質成形体 を陽極とし、この多孔質成形体の酸化皮膜を誘電体とし て、 導電性高分子を固体電解質とする構造を有する固体 電解コンデンサが開発されている。

【0004】 園体電解コンデンザの例として、特公平4-56445号公銀には誘電体酸化皮膜上に固体電解質としてポリピロール又はそのアルキル面換体を設ける固体電解コンデンサが記載されている。また、特開平3-35516号公報には誘電体酸化皮膜上に固体電解質としてポリアニリンが形成された固体電解コンデンサ及びその製造方法が記載されている。これらのコンデンサにおいては、固体電解質に、それ以前のコンデンサと比較して潮電率が100倍以上高い導管性高分子を使用している。このため、これらのコンデンサは等価直列抵抗が小さく、同じ容量のコンデンサでもそれ以前のコンデンサと比較して周波数が100倍以上高い高周波数領域まで効果を発揮する。

【0005】一方、高周波数化に対応するためにフィルタの構成も検討されている。特開平6-53046号公報にはセラミック誘電体シートにより換まれた蛇行等体及び接地導体からなる裏面実装型ノイズフィルタが開示されている。図5はこの従来の裏面実装型フィルタの構成を示す断面図である。図5に示すように、従来の裏面実装型フィルタにおいては、矩形状の第1誘電体シート110、第2誘電体シート120及び第3誘電体シート130が満層されて満層体153が形成されている。また、この積層体153における満層方向に平行な端面のうち相互に対向する1対の端面には、第1信号電極151及び第2信号電極152が取り付けられている。

30 【0006】第1誘電体シート110は第1内部導体1 11.第2内部導体112及び蛇行導体115を備え、 第1内部導体111は第1信号電極151に接続され、 第2内部導体112は第2信号電極152に接続され、 蛇行導体115は第1内部導体111と第2内部導体1 12との間に接続されている。第2誘電体シート120 は接地導体125を備え、接地導体125は1対の接地 電極(図示せず)に接続されている。での接地電極は請 層体153における請層体153の積層方向に平行な端 面のうち第1信号電極151及び第2信号電極152が 46 取り付けるれていない1対の端面に取りするによった。

る。また、蛇行導体115はインダクタンスが形成され、また、蛇行導体115と接地導体125との間にはキャバシタンスが形成される。これにより、インダクタンス素子とキャバシタンス素子とを組み合わせたノイズフィルタが形成され、高周液のノイズ吸収特性が優れたノイズフィルタが得ちれる。この表面実装型フィルタにおいては、第1信号電極151から入力された電気信号が、第1内部導体111、蛇行導体115及び第2内部導体112を流れることにより流波され、第2信号電極152から出力される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の 従来の技術には以下に示すような問題点がある。前述の 導電性高分子を固体電解質とするコンデンサは、高周波 数領域まで使用可能なコンデンサとして種々の用途に使 われているが、これらのコンデンサにおいても、10M 日2を超える高周波数領域ではインビーダンスが激増す る。このため、デジタル回路で今や一般的になっている 数百MH2のクロック周波数での動作においては、信号 発生回路で想定している周波数にかかわらず電源インビ 10 ーダンスが限りなくゼロに近いという特性を実現できな くなっている。この結果、フィルタ用バイパス素子又は 電源デカップリング用素子として最近の要求に応えると とができなくなっている。

【0008】また、前述の表面実験型フィルタは、容置 と直列インダクタの組み合わせにより動作周波数範圍が 限定され、広範囲な周波数帯域にわたり十分なノイズ除 去を行うことができないという問題点がある。更に、こ の表面実験型フィルタはインピーダンス値が高いため、 () () M目 2 以上の高層波数領域において、低インビーダ ンスを実現することが難しいという問題点がある。

【①①①9】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも のであって、特に100MH2以上の高周波数領域にお けるインピーダンスが低く、主としてノイズフィルタの バイバス素子又はデカップリング用素子として好趣な高 速化及び高周波数化を図ったシールドストリップ線路型 素子を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明に係るシールドス トリップ線路型素子は、高層波電流が流れこの高層波電 流が流れる方向に直交する断面の形状が前記電流方向に おいて実質的に一定である弁作用金属からなる金属部材 と、この金属部村の表面に形成された誘電体酸化反膜

と、この誘電体酸化皮膜を挟んで前記金層部材の周囲を 囲むように設けられた導電体層と、を有することを特徴 とする。

[10] 11] 本発明においては、金属部材を、電流方向 に直交する断面の形状が一定な伝送線路構造とすること により、金属部村内に流れる電流が高周波電流であって も、金属部材内の電磁界が一様となり、特性インビーダ ンスの周波数依存性が小さくなる。また、金属部村を弁 作用金層により形成することにより、この金層部村の表 面に誘電体酸化皮膜を形成することができる。弁作用金 層とは、その表面に誘電体酸化皮膜を形成する金灰をい う。更に、金属部材の周囲を囲むように導電体層を設け ることにより、シールドストリップ線路が実現される。 ストリップ線路とは信号線の上下に導電体を配置したも のであり、シールドストリップ線路とはこの上下の導電 体を信号線の側方にて相互に接続したものである。これ 50 る。金属板10は、例えばアルミニウムからなる。ま

により、信号線である金属部材の側方から漏洩する磁束 をシールドすることができ、素子の特性インピーダンス をより低減させることができる。この結果、広い層波数 帯域にわたり、金属部材に入力された電気信号を誘電体 酸化皮膜及び導電体層によって適波することができる。 これにより、高速化及び高周波数化に適した線路型素子 を実現することができる。

【0012】また、前記断面の形状は矩形、円形又は輪 形であってもよい。素子の特性インピーダンスの絶対値 は金属部材の断面形状にも依存する。前記断面の形状が 矩形である場合は、前記金属部材の形状は平板形状を含 む直方体形状となる。前記断面の形状が円形である場合 は 前記金属部村の形状は円柱形状となる。前記断面の 形状が輪形である場合は、前記金層部材の形状は円筒形 状となる。なお、前記断面の形状は実質的に矩形、円形 又は輪形であればよい。

【0013】また、前記弁作用金属は、アルミニウム、 アルミニウム合金、タンタル、タンタル合金、ニオブ及 びニオブ合金からなる群から選択された1種又は2種以 コンデンサの代替としての使用には限界があり、特に1 20 上の金属からなることが好ましい。これにより、これら の金属の表面を酸化することにより、誘電率が高く、均 一で安定な誘電体酸化皮膜を形成することができる。こ の結果、体積効率が優れた安定なシールドストリップ線 路型素子を容易に得ることができる。

> 【①①14】更に、前記導電体層が導電性高分子からな るととが好ましい。これにより、金属部材の表面をエッ チング等により鉱面化した場合においても、この金層部 材の表面に形成された誘電体層に密着する導電率が高い 導電体層を形成することができる。このため、高周波数 領域まで使用可能なシールドストリップ線路型素子を容 易に得ることができる。

> 【0015】特に、前記導電性高分子がポリピロール、 ポリチオフェン及びポリアニリン並びにこれらの誘導体 からなる群から選択された1種又は2種以上の物質から なることが好ましい。これにより、環境安定性が優れ、 100℃以上の温度まで安定な導電体層を形成すること ができる。この結果、安定性及び耐久性が優れ、高周波 数領域まで使用可能なシールドストリップ線路型素子を 容易に得ることができる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について添 付の図面を参照して具体的に説明する。但し、本発明は 以下の実施例に限定されるものではない。先ず、本発明 の第1の実施例について説明する。図1は本実施例に係 るシールドストリップ線路型素子を示す断面図。図2は 図1に示すA-A 断面を示す断面図である。

【① ① 17】図1及び図2に示すように、本実施例に係 るシールドストリップ線路型素子においては、弁作用金 層からなり略平面形状をなす金属板10が設けられてい

た、金属板10の形状は矩形であり、例えば、厚さが1 10 mm、長さが20 mm、幅が10 mmである。金属 板10の表面、即ち、表面、裏面及び端面は、電解液中 における電解エッチングによって表面積が約200倍に

【0018】との金属板10の表面には、誘電体酸化皮 膜20が形成されている。誘電体酸化皮膜20は金層板 10の表面を酸化することにより形成されたものであ る。また、誘電体酸化皮膜20上には導電性高分子層3 1が金属板10及び誘電体酸化皮膜20を覆うように形 10 成されている。本実施例においては 導電性高分子層 3 1はパラトルエンスルホン酸をドーパントとするポリア ニリンにより形成されている。金属板10の長手方向に おける両端部には導電性高分子層31が形成されておら ず、誘電体酸化皮膜20が露出している。金層板10の 長手方向における前記露出部の長さは、例えば、夫々5 mmである。この雰囲部には、夫々陽電極引出端子11 及び12が接続されている。陽電極引出端子11及び1 2は金属板10に電気信号を癒すためのものであり、こ のため、陽電極引出端子11及び12は相互にある程度 20 離して配置する必要がある。

【0019】導電性高分子層31上には導電性カーボン ペースト層32が形成され、導電性カーボンペースト層 32上には銀ペースト層33が形成されている。導管性 高分子層31. 導電性カーボンペースト層32及び銀ペ ースト層33により漆電体層30が形成されている。即 ち、金属板10を覆うように誘電体酸化皮膜20が形成 され、この誘電体酸化皮膜20の前記器出部以外の領域 を覆うように導電体層30が形成されている。 導電体層 30の一方の表面には、厚さが例えば約100 mmの銅 箔からなる金属板40が重ねられている。金属板40の 表面は金属板 100 表面に平行になるように配置されて いる。金属板40の長手方向の長さは、導電体層30の 長手方向の長さよりも長く、そのため、金層板40の両 端部は導電体層30に重ねられていない。そして、この 両端部が夫々陰電極引出端子41及び42となってい

【0020】なお、金層板10は本実施例のようにアル ミニウムに限らず、弁作用金屬(valve metal)であれ は、種々のものを使用することができる。このような弁 作用金属としては、例えば、アルミニウム、アルミニウ ム合金、タンタル、タンタル合金、ニオブ、ニオブ合 金、チタン、チタン合金、ジルコニウム、ジルコニウム 台金、ケイ素、マグネシウム及びマグネシウム合金等が ある。また、金属板10は圧延箔であってもよく、微粉 末続結体等であってもよい。 更に、金属板 100形状 は、湾曲していてもよく。一部折り曲げた形状であって もよい。

【10021】また、本実施例においては、導電体層30

ーポンペースト32及び銀ペースト33により形成する 例を示したが、遵電体層は遵電性である限り特に限定さ れず、各種金属、二酸化マンガン及び酸化インジウム等 の半導体、テトラシアノキノジメタンとテトラチアフル バレンとの電荷移動錯体等の有機導電体等により形成し でもよい。特に、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリ エチレンジオキシチオフェン、ポリアニリン、ポリフェ エレン、ポリプラン、ポリチアジル。ポリフェニレンビ エレン、ポリアセチレン及びポリアズレン等の導電性高 分子が好ましく、その中でも安定性の観点からポリピロ ール、ポリチオフェン、ポリアニリン及びこれらの誘導 体が好ましい。なお、本発明において、ポリピロール、 ポリチオフェン、ポリアニリンの誘導体とは、例えばこ れらの化合物に各種置換量を付加したもの及び他の高分 子と共宣台したもの等をいう。また、本発明において は、導電性高分子は通常、電子供与性又は電子吸引性を 有する化合物からなるドーバントと組み合わせて使用さ れる。本発明においては、ドーバントの種類は特に限定 されず、例えば導電性高分子からなるドーパント又は公 知のドーパントを使用することができる。このようなド ーパントとして、例えば、ヨウ素、塩素、過塩素酸アニ オン等のハロゲン化合物、芳香族スルホン酸化合物等の ルイス酸として作用するもの、及びリチウム、テトラエ チルアンモニウムカチオンのようなルイス塩基として作 用するものが挙げられる。

【0022】更に、本実施例においては、導電体層30 の一方の面に、厚さが例えば約1(0)μmの銅箔からな る金属板40を重ね合わせる例を示したが、金属板40 の素材は銅に限定されず、銀、金、アルミニウム等の電 気抵抗が低い金属であればよい。また、金属板40は金 属板10の両面に対向するように2枚設けることもでき

【10023】更にまた、本実施例においては、導電性高 分子層31と金属板40とは、導電性カーボンベースト 層32及び銀ペースト層33を介して組互に接続される 例を示したが、導電性カーボンペースト層32及び銀ペ ースト層33を省略し、導電性高分子層31を金属板4 ()に直接接続してもよい。

【0024】本実施例のシールドストリップ線路型素子 は、電子回路基板にそのまま搭載したり、リード電極を 引き出して樹脂又は金属ケース等で封止したりして使用 することができる。

【0025】次に、本実施例に係るシールドストリップ 線路型素子の製造方法について説明する。先ず、金層板 10として、厚さが例えば110 mm. 長さが例えば2 Omm、幅が例えば10mmであるアルミニウム箔を用 意する。次に、この金属板10を電解液中において電解 エッチングすることにより、金属板10の表面積を約2 ① ) 倍に拡大する。この金属板 1 () を濃度が例えば5 質 をポリアニリンからなる導電性高分子層31、導電性カ 59 置%のホウ酸アンモニウム水溶液中に浸漬し、例えば1

(5)

8

○Vの電圧を印加して陽極酸化処理を行い、次いで洗浄及び乾燥を行い、金属板10の表面に金属酸化皮膜からなる誘電体酸化皮膜20を形成する。この誘電体酸化皮膜20が形成された金属板10の長さ方向の両端部、即ち、端縁から5 mm以内の領域をヘキサフルオロプロピレンからなるファ素系制脂の溶液に浸漬し、乾燥させて前記両端部にヘキサフルオロプロピレンからなるマスク(図示せず)を形成する。この金属板10を濃度が0.1 Nの硫酸水溶液中に浸漬して静電容量を測定すると、静露容費は約380μFである。

【0026】次に、ガラス製容器内において、例えば1 ()質量%のパラトルエンスルホン酸及び例えば5質量% のアニリンを含む水溶液を調整し、この水溶液中に上述 の誘電体酸化皮膜20及びマスクを形成した金属板10 を浸漬し、その後、取り出す。その後、室温の空気中に おいて例えば30分間乾燥させる。次に、例えば10質 置%のベルオキソ二硫酸アンモニウム及び10質量%の パラトルエンスルホン酸を含む水溶液を調整し、この水 溶液中に金属板10を浸渍し、その後取り出して更に2 0分間空気中に放置し、アニリンを重合させる。その 後、との金属板10を水及びメタノールにより洗浄し、 温度が80 ℃の雰囲気中で乾燥させる。前述のパラトル エンスルホン酸及びアニリン水溶液への浸漬から80℃ の温度での乾燥までの操作を4回繰り返し、誘電体酸化 皮膜20の表面における前記マスクにより覆われていな い循域に、バラトルエンスルホン酸をドーパントとする ポリアニリンからなる導電性高分子層31を形成する。 【0027】次に、金属板10の表面における導電性高 分子層31が形成されている領域を覆うように、導電性 カーボンペースト層32及び銀ペースト層33を形成す る。湖湾性高分子層31.湖湾性カーボンペースト層3 2及び銀ペースト層33から導電体層30が形成され る。その後、厚さが例えば約100 mmの銅箔からなる 金属版40を、導電体層30の1面に重ね合わせる。と れにより、金属板40は導電体圏30及び誘電体酸化皮 膜20を介して金属板10の片面に対向するように配置 される。金属板40の長手方向の長さは導電体層30の 長手方向の長さよりも長く、このため、金層板40の長 さ方向の両端部は導電体層30に重ねられずにはみ出 す。とのはみ出した金属板40の両端部を失っ陰電極引 出端子41及び42とする。その後、金属板10の両端 部をテトラヒドロフランに浸漬し、マスクを構成する樹 脂であるヘキサフルオロプロビレンを溶解させ除去す る。次に、超音波溶接機を使用して金属板10の両端に 2つの陽電極引出端子11及び12を接続する。これに より、本実施例に係るシールドストリップ線路型素子が 作製される。

【①①28】なお、本実施例においては、金属板10の 家面積を拡大する方法として電解液中で電解エッチング を行う例を示したが、表面積が拡大された金属板は、後 50

紛兢結体を平板形状に加工することによって作製しても よい。

【0029】また、誘電体酸化皮膜20の形成方法も特に限定されず、金層板10の表面を電解質溶液中で電解化成したり、適当な酸化剤を使用して酸化処理したりして形成してもよく、又は金属板10の表面を空気酸化させて形成した酸化膜をそのまま使用してもよい。しかし、通常は、誘電体酸化皮膜20は金属板10の表面を電解化成することにより形成される。

「0030】更に、本実施例においては、金属板10に 陽電極引出端子11及び12を超音波溶接により接合し ているが、この接合は圧着等の方法により行ってもよ い。また、金属板10を両側に突き出させて、金属板1 0の両端部を陽電極引出端子としてもよい。

【0031】更にまた、本実施例においては、金属板1 0を水溶液中へ浸漬し乾燥させることにより、アニリン を重合させ、導電性高分子層31を形成する例を示した が、本発明においては導電性高分子層の形成方法はこれ に限定されず、金属板10上に導電性高分子の溶液を塗 20 布してこの溶液中の溶剤を蒸発させたり、導電性高分子 を形成するモノマー及び/又はオリゴマー並びに重合触 壊を導入して金属板10上で直接導電性高分子の重合を 行ったり、導電性高分子の中間体からなる高分子の層を 形成して導電性高分子に転換したりする方法により、導 電性高分子層31を形成してもよい。

【0032】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子においては、陽電極引出端子11から入力された高 周波の信号電流は、金属板10を通り、陽電極引出端子 12から出力される。このとき、前記信号電流を誘電体 酸化皮膜20及び響電体層30により濾波することがで きる。金属板10の形状は伝送機路構造であり、信号電 流が流れる方向に直交する断面の形状は略一定であるた め、信号電流が高周波電流であっても、金属板10内の 電磁界が一様となり、特性インピーダンスの周波数依存 性が小さい。

【① 0 3 3】また、金属板 1 0 が弁作用金属であるアルミニウムにより形成されているため、この金属板 1 0 の 表面に均一で安定な誘端体酸化皮膜 2 0 を容易に形成することができる。更に、金属板 1 0 の 周囲を聞むように 婆電体圏 3 0 を設けているため、シールドストリップ線 路が実現され、金属板 1 0 から漏洩する遊棄をシールド することができ、素子のインピーダンスを低減させることができる。更にまた、金属板 4 0 を設けることにより、除電極引出端子 4 1 及び 4 2 を形成できると共に、素子のインピーダンスをより一層低減することができる。更にまた、導電体圏 3 0 に導電性高分子圏 3 1 を設けているため、誘電体酸化皮膜 2 0 に対する密着性が高く、導電率が高い導電体圏を容易に形成することができる。

【0034】本実施例に係るシールドストリップ線路型

素子について、金属板10を陽極とし、金属板40を陰 極として容置を測定すると、例えば周波数が120日2 のとき容置は約380μFであり、誘電体酸化皮膜20 の表面が充分にポリアニリンで被覆されていることがわ

【0035】また、このシールドストリップ線路型素子 の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、陽電極 引出端子11及び12並びに陰電極引出端子41及び4 2をネットワーク・アナライザに接続して電力透過特性 S21を測定すると、100kH2乃至100MH2の 10 周波数領域においては-70 d B以下であり、1GH2 の周波数では-40gB以下である。これにより、本実 施例に係るシールドストリップ線路型素子は、従来のコ ンデンサと比較して、高速デジタル回路の電源デカップ リング素子として極めて優れた特性を有することがわか

【0036】次に、本発明の第2の実施例について説明 する。本実施例に係るシールトストリップ線路型素子の 構成は、前述の第1の実施例に係るシールドストリップ 線路型素子の構成と比較して、導電性高分子圏31がポー20 リヒロールからなる点が異なっている。本実施例のシー ルドストリップ線路型素子における前記以外の構成は第 1の実施例に係るシールドストリップ線路型素子の構成 と同一である。

【0037】本実施例に係るシールドストリップ線踏型 素子の製造方法について説明する。 先ず、前述の第1の 実施例と同様な方法により、金属板10の表面に誘電体 酸化皮膜20及びマスクを形成する。次に、ガラス製容 器内において10質量%のドデシルベンゼンスルホン酸 第二鉄を含むメタノール溶液を作製する。そして、前述 の表面に誘電体酸化皮膜20が形成された金属板10を この溶液に浸漉し、その後取り出す。次に、窒温の空気 中において30分間乾燥させる。次に、これを50質量 %のビロールを含む水溶液に浸漉し、その後取り出して 30分間空気中に放置し、ビロールを重合させる。その 後、水及びメタノールにより洗浄し、温度が80°Cの第 闘気中において乾燥させる。このメタノール溶液への浸 漬から80°Cの温度での乾燥までの操作を4回繰り返 し、誘電体酸化皮膜20の表面にドデシルベンゼンスル ホン酸をドーパントとするポリピロールからなる導電性 40

高分子層を形成する。 【0038】次に、金属板10の表面における導電性高 分子層形成領域を取り巻くように、前述の第1の実施例 と同様な方法により導電性カーボンベースト層32及び 銀ペースト層33を形成して響電体層30を形成し、銅 箔からなる金属板40を取り付け、との金属板40の両 端部を夫々陰電極引出端子41及び42とする。その 後、第1の実施例と同様な方法によりマスクを除去し、 陽電極引出端子11及び12を取り付ける。

【①①39】本実施例に係るシールドストリップ線路型 50 リヘキシルチオフェンで被覆されていることがわかる。

素子について、アルミニウム箔からなる金属板10を陽 極とし、銅箔からなる金属板40を陰極として容量を測 定すると、例えば周波数が120Hzのとき容量は約3 80 μFであり、誘電体酸化皮膜20の表面が充分にボ リビロールで接覆されていることがわかる。

10

【0040】また、このシールドストリップ線路型素子 の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、陽電極 引出端子11及び12並びに陰電極引出端子41及び4 2をネットワーク・アナライザに接続して電力透過特性 \$21を測定すると、100kH2乃至100MH2の 園波数領域においては−?0dB以下であり、1GHz の周波数では-40 d B以下である。これにより、本実 施例に係るシールドストリップ線路型素子は、従来のコ ンデンサと比較して、高速デジタル回路の電源デカップ リング素子として極めて優れた特性を有することがわか

【① ① 4 1 】次に、本発明の第3の実施例について説明 する。本実施例に係るシールドストリップ線路型素子の 機成は、前述の第1の実施側に係るシールドストリップ 線路型素子の構成と比較して、導電性高分子層31がポ リヘキシルチオフェンからなる点が異なっている。本実 施側のシールドストリップ線路型素子における前記以外 の構成は第1の実施例に係るシールドストリップ線路型 素子の構成と同一である。

【① 042】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子の製造方法について説明する。先ず、前述の第1の 実施例と同様な方法により、金属板10の表面に誘電体 酸化皮膜20及びマスクを形成する。次に、ガラス製容 器内において濃度が5質量%のポリヘキシルチオフェン のキシレン溶液を作製し、この溶液を、前述の表面に誘 電体酸化皮膜20及びマスクが形成された金属板10に おけるマスクが形成されていない領域に適下し、温度が 80°Cの雰囲気中において乾燥させる。次に、との素子 全体を塩酸水溶液に浸漬し、誘電体酸化皮膜20の表面 に、塩素イオンをドーパントとするポリヘキシルチオフ ェンからなる導電性高分子層31を形成する。

【10043】次に、前述の第1の実施例と同様な方法に より、金層板10の表面における漆電性高分子層形成領 域を取り巻くように導電性カーボンベースト層32及び 銀ペースト層33を形成して導電体層30を形成し、銅 箔からなる金属板40を取り付け、この金属板40の両 蟾部を夫々陰電極引出端子41及び42とする。その 後、マスクを除去し、陽電極引出端子11及び12を取 り付ける。

【① ① 4.4 】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子について、アルミニウム箔からなる金属板10を陽 極とし、銅箔からなる金属板40を陰極として容量を測 定すると、例えば周波数が120日2のとき容量は約3 80 μFであり、誘電体酸化皮膜20の表面が充分にポ 【0045】また、このシールドストリップ線路型素子の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、陽電極引出端子11及び12並びに陰電極引出端子41及び42をネットワーク・アケライザに接続して電力過過特性521を測定すると、例えば、100kH2万至100MH2の周波数領域においては-60dB以下であり、1GH2の周波数では-40dB以下である。これにより、本実施例に係るシールドストリップ線路型素子は、従来のコンデンサと比較して、高速デジタル回路の電源デカップリング素子として極めて優れた特性を育するこ 10とがわかる。

【0046】次に、本発明の第4の実施例について説明する。本実施例に係るシールドストリップ複踏型素子の構成は、前述の第1の実施例に係るシールドストリップ複略型素子の構成と比較して、導管性高分子圏31がポリエチレンジオキシチオフェンからなる点が異なっている。本実施例のシールドストリップ線路型素子における前記以外の構成は第1の実施例に係るシールドストリップ線路型素子の構成と同一である。

【① ① 47】本実施例に係るシールドストリップ線路型 20 素子の製造方法について説明する。先ず、前述の第1の 実施例と同様な方法により、金層板10の表面に誘電体 酸化皮膜20及びマスクを形成する。次に、ガラス製容 器内において、10質量%のドデシルベンゼンスルホン 酸第二鉄を含むエタノール溶液を作製する。そして、前 述の表面に誘電体酸化皮膜20が形成された金属板10 をとの溶液に浸漬し、その後取り出し、室温の空気中に おいて30分間乾燥させる。次に、この試料を50質量 %のエチレンジオキシチオフェンを含む水溶液に浸漬 し、その後取り出して30分間空気中に放置し、エチレ ンジオキシチオフェンを重合させる。その後、水及びメ タノールにより洗浄し、温度が80°Cの雰囲気中におい て乾燥させる。前記エタノール溶液への浸漬から80℃ の温度での乾燥までの操作を4回繰り返し、誘電体酸化 皮膜20の表面にドデシルベンゼンスルホン酸をドーパ ントとするポリエチレンジオキシチオフェンからなる導 電性高分子層31を形成する。

【0048】次に、前述の第1の実施例と同様な方法により、金属板10の表面における導電性高分子層形成領域を取り巻くように、導電性カーボンベースト層32及び銀ベースト層33を形成して導電体層30を形成し、銅籠からなる金属板40を取り付け、この金属板40の両端部を失っ陰電極引出端子41及び42とする。その後、第1の実施例と同様な方法によりマスクを除去し、陽電極引出繼子11及び12を取り付ける。

【10049】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子について、アルミニウム箱からなる金属板10を陽 極とし、銅箔からなる金属板40を陰板として容量を測 定すると、例えば周波数が120日2のとき容量は約3 80μFであり、誘電体酸化皮膜20の表面が充分にボ リエチレンジオキシチオフェンで被覆されていることが わかる。

【0050】また、とのシールドストリップ線路型素子の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、陽電極引出端子11及び12並びに降電極引出端子41及び42をネットワーク・アナライザに接続して電力透過特性S21を測定すると、1MH2乃至100MH2の周波数では一40dB以下である。これにより、本実施例に係るシールドストリップ線路型素子は、従来のコンデンサと比較して、高速デジタル回路の電源デカップリング素子として極めて優れた特性を有することがわかる。【0051】次に、本発明の第5の実施例について説明する。本実施例に係るシールドストリップ線路型素子の構成は、前述の第2の実施例に係るシールドストリップ線路型素子の構成と同一である。即ち、準電性高分子層31はポリビロールにより形成されている。

【()()52]本実施例に係るシールドストリップ線路型 **素子の製造方法について説明する。先ず、前述の第1の** 実施例と同様な方法により、金属板10の表面に誘電体 酸化皮膜20及びマスクを形成する。次に、ガラス製容 器内において、30質量%のドデシルベンゼンスルホン 酸第二鉄を含有するメタノール溶液を作製し、-50℃ の温度に冷却する。次に、この溶液に濃度が6質量%と なるようにピロールを綺下し、溶液の温度を-50℃に 保ったまま、溶液を鍵拌してピロールを復合する。この 密液を、前述の表面に誘電体酸化皮膜20及びマスクが 形成された金属板10におけるマスクが形成されていな い領域に適下し、室温で60分間放置する。その後、金 属板10を水及びメタノールにより洗浄し、温度が80 \*Cの雰囲気中において乾燥させる。これにより、誘電体 酸化皮膜20の表面に、ドデシルベンゼンスルホン酸を ドーパントとするポリピロールからなる導電性高分子層 31を形成する。

【① 0 5 3 】次に、前述の第1の実施例と同様な方法により、金属板10の表面における導電性高分子層形成領域を取り巻くように導電性カーボンベースト層32及び銀ベースト層33を形成して導電体層30を形成し、銅箔からなる金属板40を取り付け、この金属板40の両端部を矢々陰電板引出端于41及び42とする。その後、マスクを除去し、陽電極引出端于11及び12を取り付ける。

【①054】本実施例に係るシールドストリップ網路型素子について、アルミニウム館からなる金属板10を陽極とし、銅館からなる金属板40を陰極として容量を測定すると、例えば周波数が120日2のとき容量は約375μFであり、誘電体酸化皮膜20の表面が充分にポリビロールで接覆されていることがわかる。

定すると、例えば周波数が120日2のとき容響は約3 【0055】また、このシールドストリップ線路型素子 80μFであり、誘電体酸化皮膜20の表面が充分にポー59 の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、陽電極 引出端子11及び12並びに陰電極引出端子41及び4 2をネットワーク・アナライザに接続して電力透過特性 S21を測定すると、1MHz乃至100MHzの周波 数領域においては-60 d B以下である。これにより、 本実施例に係るシールドストリップ線路型素子は、従来 のコンテンサと比較して、高速デジタル回路の電源デカ ップリング素子として極めて優れた特性を有することが

【0056】次に、本発明の第6の実施例について説明 する。図3は本実施例に係るシールドストリップ線路型 10 ル溶液を作製し この溶液に前述の表面に誘端体験化皮 素子を示す斜視図である。図3に示すように、本実施例 に係るシールドストリップ線路型素子においては、平均 粒径が例えば()、5 μmのタンタル粉末の焼結体からな る成型体13が設けられている。成型体13の形状は直 方体であり、例えば、幅が3mm、長さが3mm、厚さ が1.8mmである。成型体13の両端には、 夫ャタン タル線14及び15が連結されている。タンタル線14 及び15の直径は例えばり、3mmである。成型体1 3. タンタル線14及び15により、金属部材16が形 成される。

【10057】また、成型体13の表面には、誘電体酸化 皮膜 (図示せず) が形成されており、この誘弯体酸化皮 膜の表面には、成型体13及び誘電体酸化皮膜を囲むよ うに、内側から順に導弯性高分子層、導電性カーボンベ ースト層及び銀ペースト層が形成されている。この導電 性高分子層、導電性カーボンベースト層及び銀ベースト 層により導電体層35が形成されている。タンタル線1 4及び15には夫ャ陽電極引出端子11及び12が接続 されている。

【0058】導電体層35の一方の表面には、厚さが例 えば約100μμの銅箔からなる金属板40が重ねられ ている。金属板40の長手方向の長さは、襷電体層35 の長手方向の長さよりも長く、このため、金属板40の 両端部は導電体層35に重ねられていない。そして、こ の金属板40の両端部が夫々陰電極引出端子41及び4 2となっている。

【0059】次に、本実施例に係るシールドストリップ 線路型素子の製造方法について説明する。先ず、平均粒 径が例えば(),5 µmのタンタル粉末を、内側の幅が例 えば3 mm、内側の長さが例えば3 mm、内側の厚さが 例えば1.8mmの容器内に充填し、このタンタル粉末 からなる魏の両端に直径が倒えば()。3mmのタンタル 線14及び15を取り付けて加圧成型する。この成型体 を真空中において2000°Cの温度に飼熱し、タンタル 粉末焼結体である成型体 13並びにタンタル線 14及び 15からなる金属部材16を作製する。

【0060】次に、この金廃部材16を、濃度が倒えば 0.05質量%のリン酸水溶液中において、例えば10 Vの化成電圧を印加して陽極酸化処理し、その後、洗浄 及び乾燥を行い。金属部村16の表面に金屬酸化皮膜か 50 実現され、金属部村16から漏洩する磁束をシールドす

ちなる誘電体酸化皮膜(図示せず)を形成する。この金 層部村16におけるタンタル線14及び15の部分を、 ヘキサフルオロプロピレンからなるフッ素系制脂の溶液 に浸渍し、乾燥させることにより、タンタル線14及び 15を覆うマスケ (図示せず) を形成する。この金属部 材16を、濃度が0.1Nの硫酸水溶液中に浸漉して静 電容量を測定すると、静電容量は約300μFである。 【0061】次に、ガラス製容器内において、10質量 %のドデシルベンゼンスルホン酸第二鉄を含むメタノー 膜20が形成された金属部村16を浸漉し、その後取り 出す。この金属部材16を室温の空気中において30分 間放置し乾燥させる。次に、この金属部材16を50質 置%のピロールを含む水溶液中に浸渍し、その後取り出 して30分間空気中に放置し、ピロールを重合させる。 その後、これを水及びメタノールにより洗浄し、温度が 80°Cの雰囲気中において乾燥させる。このメタノール 溶液への浸漬から80℃の温度での乾燥までの操作を4 回繰り返し、誘電体酸化皮膜の表面にドデシルベンゼン 20 スルホン酸をドーパントとするポリピロールからなる導

電性高分子層 (図示せず) を形成する。 【①062】次に、金属部村16の表面における導電性 高分子層が形成されている領域を囲むように、導電性力 ーポンペースト層及び銀ペースト層を形成する。導電性 高分子層、導電性カーボンベースト層及び銀ペースト層 により導電体層35が形成される。この導電体層35の 一方の面に、銅箔からなる金属板40を取り付ける。金 層板40の長手方向の長さは、同じ方向における導電体 層35の長さよりも長く、金層板40の両端部は導電体 圏35に接触していない。この金属板40の両端部を夫 ャ陰電極引出端子41及び42とする。その後、マスク を除去し、タンタル線14及び15に夫々陽電便引出端 子11及び12を取り付ける。これにより、本実施例に 係るシールドストリップ線路型素子が製造される。

【10063】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子においては、陽電極引出端子11から入力された高 周波の信号電流は、金属部村16を通り、陽電極引出端 子12から出力される。このとき、前記信号電流を誘電 体酸化皮膜及び導電体層35により濾波することができ る。金層部材16の形状は伝送複路構造であり、信号電 流が流れる方向に直交する断面の形状は略一定であるた め、信号電流が高周波電流であっても、金属部村16内 の電磁界が一様となり、特性インビーダンスの周波数依 存性が小さい。

【0064】また、金属部村16が弁作用金属であるア ルミニウムにより形成されているため、この金属部材1 6の表面に均一で安定な誘電体酸化皮膜を容易に形成す るととができる。更に、金属部材16を囲むように導電 体層35を設けているため、シールドストリップ線路が 20

ることができ、素子のインビーダンスを低減させること ができる。更にまた、金属板40を設けることにより、 陰電極引出端子41及び42を形成できると共に、素子 のインピーダンスをより一層低減することができる。更 にまた、導電体層35にポリピロールからなる導電性高 分子層を設けているため、誘電体酸化皮膜に対する密着 性が高く、導電率が高い導電体層を容易に形成すること ができる。

【0065】更に、本真施例においては、粉末總結法に より成型体13を作製しているため、成型体13を容易 に任意の形状に加工することができる。また、前途の第 1乃至第5の実施例のように、金属板10(図1参照) のエッチングを行うことなく、成型体13の表面積を拡 大することができる。

【0066】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子について、タンタル微紛金層からなる金層部村16 を陽極とし、鋼器からなる金属板40を陰極として容置 を測定すると 例えば周波数が120H2のとき容置は 約280μFであり、誘電体酸化皮膜の表面が充分にポ リビロールで候覆されていることがわかる。

【10067】また、このシールドストリップ線路型素子 の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、陽電極 引出端子11及び12並びに陰電極引出端子41及び4 2をネットワーク・アナライザに接続して電力透過特性 S21を測定すると、100kH2乃至100MH2の 周波数領域においては-60 d B以下であり、1 G H 2 の圏波数領域においても-40 d B以下である。これに より、本実施例に係るシールドストリップ線路型素子 は、従来のコンデンサと比較して、高速デジタル回路の 電源デカップリング素子として極めて優れた特性を有す ることがわかる。

【0068】次に、本発明の第7の実施例について説明 する。図4は本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子を示す斜視図である。図4に示すように、本実施例 に係るシールドストリップ線路型素子においては、直径 が5 mm、長さが100 mmのアルミニウムからなる金 層円柱材17が設けられている。金属円柱材17の両端 部は陽電極引出端子11a及び12aとなっている。陽 電極引出端子11a及び12aには、ネジ止め用の孔1 1 b及び12 bが矢々形成されている。

【0069】金属円柱材17の表面には誘電体酸化皮膜 21が形成されており、誘電体酸化皮膜21の外側に は、内側から順に、パラトルエンスルホン酸をドーパン トとするポリアニリンからなる導電性高分子層。導電性 カーボンペースト層及び銀ペースト層が設けられてい る。との導電性高分子層、導電性カーボンベースト層及 び銀ペースト層により導電体層3.6が形成されている。 導電体層36には、厚さが例えば約100 u mの銅箔か らなる金属板40が接続されている。金属板40の長手 方向は、金属円柱材17の軸方向と一致している。金属 50 【0073】本実施例に係るシールドストリップ線路型

板40の長手方向の長さは、同じ方向における婆羅体層 36の長さよりも長く、そのため、金属板40の両端部 は導電体層36に接触していない。この金層板40の両 端部が夫々陰電極引出端子41a及び42aとなってい る。陰電極引出端子41 a及び42 aには失っネジ止め 用の孔41 b及び42 bが形成されている。

【0070】以下、本実施例に係るシールドストリップ 線路型素子の製造方法について説明する。先ず、金属円 柱村17として、直径が5mm、長さが100mmのア ルミニウムからなる円柱を準備する。金属円柱材17の 両端部を失っ陽電極引出端子11 a及び12 aとする。 また。陽電極引出端子11a及び12aに夫ャネジ止め 用の孔111及び121を形成する。次に、金属円柱材 17を、濃度が5質置%のホウ酸アンモニウム水溶液中 に浸渍し、10 Vの電圧を印加して陽極酸化処理を行 う。その後、洗浄及び乾燥を行い、金属円柱材17の表 面に金属酸化铵膜からなる誘電体酸化皮膜21を形成す る。次に、金属円柱材17の両端部巻10mmをヘキサ フルオロプロビレンからなるフッ素系樹脂の溶液に浸渍 し、乾燥させて、金属円柱村17の両端部にマスク(図 示せず)を形成する。

【0071】次に、ガラス製容器内において、10質量 %のパラトルエンスルホン酸及び5質量%のアニリンを 含む水溶液を調整する。次いで、この水溶液中に前述の 誘電体酸化皮膜21を形成した金層円柱材17を浸渍 し、その後取り出し、室温の空気中に30分間放置して 乾燥させる。次に、これを10質置%のペルオキソ二硫 酸アンモニウム及び10質量%のパラトルエンスルホン 酸を含む水溶液に浸漬し、その後取り出して空気中に2 ①分間放置し、アニリンを重合させる。その後、水及び メタノールにより洗浄し、温度が80℃の雰囲気中にお いて乾燥させる。この操作を4回繰り返し、誘電体酸化 皮膜21の表面にパラトルエンスルホン酸をドーパント とするポリアニリンからなる準電性高分子層を形成す

【0072】次に、金属円柱材17の表面における漆電 性高分子層が形成されている領域を取り巻くように、導 **常性カーボンペースト層及び銀ペースト層を形成する。** 導電性高分子層、導電性カーボンペースト層及び銀ペー 40 スト層により、導電体層36が形成される。次に、導電 体層36に厚さが例えば約100 mmの銅箔からなる金 属板4()を接続する。この金属板4()の両端部を夫ャ陰 電極引出端子41a及び42aとする。次に、夫々陰電 極引出端子41a及び42aに失々ネジ止め用の孔41 り及び42 りを形成する。その後、金属円柱材17の両 **端部をテトラヒドロフランに浸漬し、マスク樹脂である** ヘキサフルオロプロピレンを溶解させ除去する。これに より、本実施例に係るシールドストリップ線路型素子が 製造される。

18

素子においては、陽電極引出端子11aから入方された 高周波の信号電流は、金属円柱材17を通り、陽電極引 出端子12aから出力される。このとき、前記信号電流 を誘電体酸化皮膜21及び導電体層36により總被する ことができる。金属円柱材17の形状は伝送線路構造で あり、信号電流が流れる方向に直交する断面の形状は略 一定であるため、信号電流が高層波電流であっても、金 属円柱材17内の電磁界が一様となり、特性インビーダ

ンスの周波数依存性が小さい。

【0074】また、金属円柱材17が弁作用金属である 10 アルミニウムにより形成されているため、この金属円柱材17の表面に均一で安定な誘電体酸化皮膜を容易に形成することができる。更に、金属円柱材17を囲むように導電体圏36を設けているため、シールドストリップ線路が実現され、金属円柱材17から漏洩する磁束をシールドすることができ、素子のインビーダンスを低減させることができる。更にまた、金属板40を設けることにより、陰電観引出端子41a及び42aを形成できると共に、素子のインピーダンスをより一層低減することができる。更にまた、導電体圏36にポリアニリンから 20 なる導電性高分子圏を設けているため、誘電体酸化皮膜に対する密者性が高く、導電率が高い準電体圏を容易に形成することができる。

【0075】更にまた、本実施例においては、陽電極引出端子11a及び12a並びに陰電極引出端子41a及び42aに失々ネジ止め用の孔11b.12b.41b.42bが形成されているため、陽電極引出端子11a及び12a並びに陰電極引出端子41a及び42aをネジにより外部に接続することができる。このため、シールドストリップ複路型素子に安定して大電流を流すこ30とができる。

【0076】本実施例に係るシールドストリップ線路型 素子について、金属円柱材17を陽極とし、銅箔からなる金属板40を陰極として容置を測定すると、容量は約 10μFであり、誘電体酸化皮膜の表面が充分にポリア エリンにより被覆されていることがわかる。

【① 0 7 7】また、このシールドストリップ線路型素子の両端に設けられた2対の電極引出端子、即ち、ネジ止め用の孔11a.12a.41a及び42aをネットワーク・アナライザに接続して電力透過特性S21を測定 40 すると、100kHz乃至1GHzの周波数領域において-40dB以下である。これにより、本実施例に係るシールドストリップ線路型素子は、従来のコンデンサと比較して、高速デジタル回路の電源デカップリング素子

として極めて優れた特性を有することがわかる。 【0078】

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 特に100MHz以上の高層波数領域におけるインピー ダンスが低く、主としてノイズフィルタのバイバス素子 又はデカップリング用素子として好適な高速化及び高層 波数化を図ったシールドストリップ線路型素子を得るこ とができる。

#### 【図面の簡単な説明】

6 【図1】本実施例に係るシールドストリップ機路型素子を示す衡面図である。

【図2】図1に示すA-A、断面を示す断面図である。 【図3】 本発明の第6の実施例に係るシールドストリップ線路型素子を示す斜視図である。

【図4】 本発明の第7の実施例に係るシールドストリップ線路型素子を示す斜視図である。

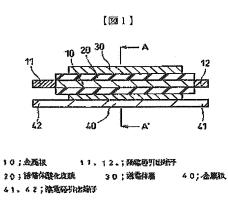
【図5】 従来の表面突装型フィルタの構成を示す断面図である。

#### 【符号の説明】

- 26 10;金属板
  - 11.11a.12、12a;陽電極引出幾子
  - 11b, 12b; 7L
  - 13:成型体
  - 14.15:タンタル線
  - 16:金属部村
  - 17:金属円柱村
  - 20.21;誘電体酸化皮膜
  - 30;導電体層
  - 31;導電性高分子層
- 32; 準電性カーボンベースト層
  - 33;銀ペースト層
  - 35.36; 導電体層
  - 4();金属板
  - 4.1.42;除電極引出端子
  - 110;第1誘電体シート
  - 111;第1內部導体
  - 112;第2內部導体
  - 115;蛇行導体
  - 120:第2誘電体シート
- 40 125;接地塑体
  - 130;第3誘電体シート
  - 151;第1信号用電極
  - 152;第2信号用電極
  - 153;請應体

(11)

特開2003-101311



30 31 32 33 20 20

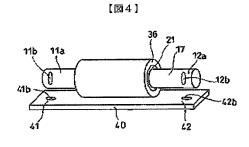
[22]

10;金晶板 20;誘電体数化火災 30;薄電体層 31;等電性高分子圏 32;線電性カーボンマースト層 39;銀ペースト圏 40;金属板

13 35 16 15 12 42

[23]

11、12;陽電格料型端字 13;成型件 14、15;タンタル線 16;金屬前村 40;金屬板 41、42;陰電板料出端子



11a、12a;陽應極列出網子 11b 12b;孔 17;金屬円溢款 21;器電体級化皮頭 36;線電体僧 40;金屬板 41、42;陰電極列出端子

| 153 | 130 | 125 | 130 | 125 | 130 | 125 | 130 | 120 | 152 | 110 | 110 | 115 | 112 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 11

153;孤螺体

152;第2据号用電路

(12)

特開2003-101311

フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 正春

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

**北**会特内

Fターム(参考) 5J011 CA14 5J014 CA00